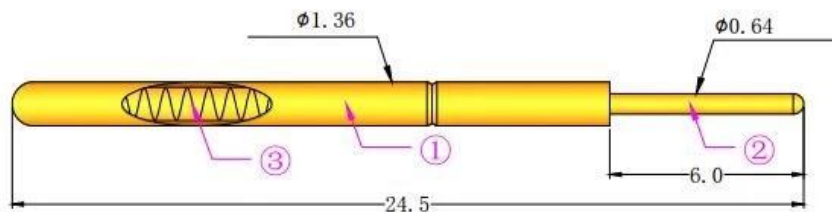


aangepaste test sondepen SF-PA160-J met een dia van 0,64 mm

Productfoto





Materials (Plated) (材質與鍍層):

- ① Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
- ② Plunger (針軸) : BeCu (鈹銅) , Au on Ni Plated
- ③ Spring (彈弓) : SUS304 (不銹鋼線) , /

Specifications (技術要求):

- Current Rating (額定電流) : 3A
- Contact Resistance (接觸電阻) : 50mΩ
- Rated Stroke (額定沖程) : 4.0mm
- Spring Force (額定彈力) : 200+50gf @ Load 4.0mm

Onze service

1. We kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.
2. Customized design is beschikbaar en OEM zijn welkom.
3. We kunnen de probepennen leveren aan onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie.
4. We kunnen de laagste prijs met hoge kwaliteit product aan onze klant.

hoofd producten

Veerbelaste pen (enkel) voor PCB's, ICT-, FCT-testen enz.;

Pogo-pin (connector) om verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij, halfgeleider & Verbind applicaties;

Dubbelzijdige sonde voor BGA- en halfgeleidertests;

Universele pen zonder veer, coatingpin, LM-pin met QZ- en VZ-serie;

Hoogstroomsonde, Schakelaarprobe, Capaciteitsnaald;

Terminal & contactdoos / contactdoos;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK draad, Jig locks, POM, Iron scharnier enz

Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Afbeelding inpakken

